# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

1:75755

JP 357045959 A MAR 1952

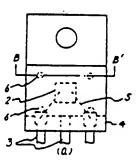
(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

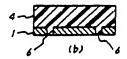
(11) 57-45959 (A) (43) 16.3.1982 (19) JP (21) Appl. No. 55-121513 (22) 2.9.1980 (71) NIPPON DENKI K.K. (72) SHINICHI AKASHI (51) Int. Cl<sup>2</sup>. H01L23/28

PURPOSE: To improve the adherence of a resin scaled simiconductor device by forming a hole at a position isolated from the mounting part of a semiconductor element

on a heat dissipating plate, covering and filling sealing resin at the hole part.

CONSTITUTION: Holes 6 are formed at four positions sufficiently isolated from the mounting part of a semiconductor element 2 on a heat dissipating plate 1, are covered with resin 4, and the resin is also filled in the hole 6. Since the resin is buried even in the holes 6, its adherence is not decreased even at high temperature, and introduction of moisture can be sufficiently prevented.







## № 日本国特許庁 (JP)

**珍特胜出版公開** 

## 母公開特許公報(A)

昭57-45959

⑤Int. Cl.<sup>3</sup> H 01 L 23/28

瓶別記号

厅内整理番号 7738-5F

①公開 昭和57年(1982) 3 月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

#### ❷樹脂封止型半導体装置

**2014** 

願 昭55-121513

後出

願 昭55(1980)9月2日

②発明 者明石進一

東京都港区芝五丁目33番 1 号日 本電気株式会社内

**①**出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

少代 理 人 弁理士 内原香

#### M M #

## 発明の名称 資政対止型半導体仮能

#### 2 特許請求の範囲

放為複ととの放為板に固想された半導体表子と との半導体果子を包疫する対止機能とを得えた機 超対止緩半導体機能にかいて、前部放照板には前 記半導体果子の緩緩器から離れた位置に欠迫らけ られ、との大部分をでも前記対止機能が低い後で りかつ大円に完成されていることを特徴とする機 線対止緩半導体機能。

## 1. 元男の評組な政勢

本発明は資産対止選挙導体機能、特に広島収が 資建の外に適出した資理対止選挙等体機能に属す るものである。

一般に質量対止電子導体系型においては、外部 環境の影響を受けやすく、気管対止等数を用いた 半導体機関化比べ信頼性が劣るという欠点があった。等に耐価性に対しては、一般に会属からなる故無変と対止改履との密着性が完分でないるに、その境界値からの水の使入を完全に防止することはなしい。放無板と対止制度との密着性を上げる為に、仅来は、(1)放無板側面に交起をつける。(2)放無板の資産対止される部分にV型解等の資を入れる。(3)對止質器として金銭と密着性の良好なものを使用する。などの対策を支持しているが、いずれも完分な効果は得られていない。

すをわち、第1回(a)。(b) K 夜来の初新刻止屋半 場体機能の一切の平面図とせのA - A / 断面図を 示す。 図にかいて、矩形の金銭製放無度1の片面 の一方に片等った部分に半導体象子2 が創着され、 との間層図鏡にかいて、 中導体象子2 はその引出 しりード3 と共に対止復額4 により包値されて外 部署団気から促放されている。5 は象子と引出し リードも接続するメンディングワイヤである。

・ しかしながら、このような仮決の半端体質量で は、何止実際4と放射表』とは単に接触している

11ME57- 45959(2)

だけで、いわゆる、喰いつき、がないため、特化 高速では関重と放出板との間の形形法の蓋により 雷君性が低下してしまうという欠点がもった。

本発明の目的は、上記の欠点を改善するもので、 放熱板と對止問題との間の密度性をよくし、よっ で、水分の投入することなどが防止されて信頼性 の向上された関係對止型半導体接債を提供すると とにある。

本発列の問題對止型半導体装置は、放無板とこの放無板に固着された半導体表子とこの半導体表子を包載する對止歯瘡とを備え、さらに部記故熱板には前記半導体象子の固着部から離れた位置に欠かる付られ、前記對止歯瘡はこの穴部分まで優い被さりかつ大内に元素されている構成を有する。つぎに本発明を実施例により役割する。

第2路(a),(b)は本発明の一支裁例の平面過少と びそのB-B/新面図である。

第2 昭(a),(b)にかいて、不免勢では、第1 昭(a),(b)に示す従来所と比べて、広無板1 には、半導体表子2 の固着部から十分組れた位置の4 選所に穴

6 が設けられ、との大の部分までも対止復数4 に より低い扱さつているが、さらに欠6 の中にも元 項されている。

とのように欠るを投け、この穴の中にも対止密 指すが進む込まれていることにより、放船被1と 対止密程4との間には、いわゆる、強いつき、が でき、高値にかいても密管性の低下はなく、水分 の使入などが十分防止される。

#### 4. 図面の簡単な収め

第1図(a),(b)は従来の世話對止型中等体表式の 一例の平面図シェび新面図、第2或(a),(b)は本境 例の一実施例の平面図シェび新面図である。

1 …… 放出板、2 …… 単導体電子、3 …… 引出 しりっと、4 …… 対止関系、5 …… ポンディンタ フィヤ、6 ……穴。

代塩人 并基士 内 成



